抽 化 4

報 文

ポリアルキレンオキシド付加型アニオン界面活性剤

水溶液の物性

注井 薫・岡橋 憲司・竹内 節 花玉石鹸株式会社樹木研究所(樹木県芳賀町市貝町大字赤羽 2606)

Physicochemical Properties of Anionic Surfactants with Poly(oxyalkylene) Group in Water

Kaoru (TSUJII) Kenji OKAHASHI) and Takash TARBUCHI

Tochigi Research Leberatories, Kao Soap Company, (2006, Ahabese, Ichikal machi, Higa-gun, Tochigi)

Some physicochemical properties of sodium alkylpoly (oxyalkylene) sulfates, especially of the surface tants with poly (oxypropylene) group, in aqueous solutions have been studied, and the following results are obtained; 1) the Krafft point of the surfactant containing poly (oxypropylene) group in the molecule is lower than that of the corresponding alkylpoly (oxyethylene) sulfate, 2) accordingly, the tolerance of the surfactants for calcium ions (hard water) is excellent, 3) the interfacial tensions between oil and aqueous solutions of the surfactants are markedly depressed upon the addition of CaCl, or MgSO., 4) clouding phenomena similar to the nonionic surfactant solutions are found at relatively high concentrations of inorganic salts, 5) addition compound formation of the surfactants with some zwitterionic surfactants is observed in the hydrated solid phases below their Krafft points, and 6) the cmc values of the surfactants are lower than those of the corresponding alkylpoly (oxyethylene) sulfates. The above observations of 1)~4) originate from the low Krafft point of the surfactant with poly (axypro= pylene) group. The clouding phenomena are of special interest among them, since no observation has been reported on the clouding of anionic surfactant solutions. The phenomena may be explained, when considered that the surfactants are salted-out and separated as liquid surfactant phases, because of their very low Krafft temperatures. The effects of poly (oxyalkylene) group introduced into the anionic surfactant molecules on their cmc are discussed quantitatively, employing the theory presented by Mass tsumoto and Tokiwa.

1 格 🝵

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩や磁酸アルキル塩 等はそのカルシウム塩のクラフト点が高く、硬水中では キレート剤なしで使用できないことはよく知られてい る。その様なキレート剤として縮合リン酸塩が最も一般 的であり、洗剤特に次料用洗剤に使用されてきた。しか しながら、近年湖沿等の富栄養化が問題となり、縮合リ ン酸塩の使用が制限されつつある。従ってキレート剤を 必要としない、硬水中で使用可能な界面活性剤を見いだ すことは非常に重要な課題である。この様な観点から、 現在比較的多量に使用されている界面活性剤の Na 塩、 Ca 塩及びそれらの混合物のクラフト点が測定されり、 確康アルキルポリオキシエチレン塩が最も耐硬水性に優れていることが報告されているいつ。本研究では、より 優れた耐硬水性を示す界面活性剤を見いだす目的で、確 酸アルキルポリオキシエチレン塩のオキシエチレン部分 の全部もしくは一部分をオキシプロピレン基に代えたアニオン界面活性剤の水溶液物性を調べ、確酸アルキルポリオキシエチレンでは、 リオキシエチレン塩の物性と比較した。確酸アルキルポリオキシプロピレン=ナトリウム水溶液の物性について は既にいくつかの報告が見られるがいい、本報ではそれ ちの報告で取り上げられなかった新しい物性を測定する とともに、com についてはオキシエチレン基とオキシブ

The state of the s

THE STATE OF THE PARTY OF

第30 鲁第9号(1981)

ロビレン基の違いを定量的に表す目的で若干の熱力学的 考察を加えた。また、比較的高濃度の無機塩の存在下に おいて、これらのアニオン界面活性剤が非イオン界面活 性剤と同様の曇り点を示すという珍しい現象を見いだし たが、この現象についても多少の考察を行った。

2 実 彩

2-1 財料

出発原料である高級アルコール(いずれも 純度 98% 以上) にプロピレンオキシド (以下 PO と略記) を K・ OH の触媒によって付加した"。PO 付加後、 更にエチ レンオキシド (EO) を付加する場合も同じく KOH 触 錠を用いた。EO のみを付加する場合には SnCl. 触媒 によって行った"。この方法によれば、EO 付加モル数 分布が KOH 触媒による PO 付加モル数分布と極めて 近くなる。 この様にして得られた高級アルコールのア ルキレンオキシド付加物をクロロ硫酸によって硫酸エス テル化し、NaOH で中和した。得られた硫酸アルキルボ リオキシアルキレン・ナトリウムのうち結晶化の 可能な ものは結晶として取り出した後、熱エタノール に 溶解-結晶化を繰り返して副生する無機塩を除去した。結晶化 の不可能な長いポリオキシアルキレン値を有する界面活 性剤の場合には、中和した水溶液をそのまま 試料 と し た。この場合、含まれる NaCl 及び Na,SO, はおのおの 1.5%, 0.5% 程度であった。なお、本界面活性剤に対 しては以後 RaPpESの様な略記号を用いる。ここでR は監鎖アルキル甚を、nはその炭素数を安す。またP。 E はおのおの PO, EO 基であり、 A, q はそれらの付 加モル数 を 示す。 N-ヘキサデシルスルホベタイン [n-C.H.,-N(CH.),-CH.CH.CH.SO.*; R.,SB1. N-K= シルベタイン [x-C1,H1,-N(CH,)1-CH,COO+; R1,NB]. N-ドデカノイルジェタノールアミド [C.H. CON(CH. CH,OH),; R,DEA] はいずれも以前の研究に用いたも のと同一試料である"。 無機塩類は特級試薬をそのまま 使用した。また水はイオン交換した後、蒸留して用い た。

2-2 クラフト点測定及び耐硬水性試験

クラフト点は 1.0 wtが 界面活性剤の溶解温度から求めたいい。試験管に試料溶液を入れ、恒温水そう中で激しくかくはんしながら、上昇速度が 1℃/min を越えない程度に徐々に昇温した。この様にして求めたクラフト点の値の再現性は ±0.3℃以内におさまっていた。界面活性剤の水和固体と溶液との平衡を完全なものにするために、試料は一度高温が溶解させた後、再度冷却して水和結晶を折出させた。過冷却のために、0℃ 付近の温度に放置しただけでは結晶の折出しない場合がしばしば見られた。この様な場合には試料溶液の漁給-融解を繰り返

して結晶を折出させた。

耐硬水性試験は一定濃度 (1.0 mt%) の界面活性剤を 1.0, 10, 100, 1000 mM 濃度の CaCl, 溶液に溶解し, −5°C, 5°C, 20°C, 40°C の各温度で2週間放置した後, 試料溶液の状態を内段で観察することによって行った。

2.3 cruc 測定

cmc は表面張力法によって決定した。表面張力は液滴 法により、25℃で減定した。

2・4 界面弧力の測定

界面張力の測定は Spinning-drop 法中(官本製作所製,モデル SDT-100) により行った。所定の界面活性剤水溶液と油(コーンサラダ油及び流動パラフィン)を混ぜ、よく損とうする。その後数時間放置して両根を平衡にした後、遠心機で油相と水相を分離する。この平衡に達した油相と水相を用い、その両相間の界面扱力を測定した。

- 2-5 乗り点の選定

界面活性剤 (R.I.P.S 及び R.I.E.S) 濃度を 25 mM と一定にし、種々の拡張度の溶液を調整した。試料溶液を恒温水そう中で徐々に昇退し、濁り始める湿度を測定した。非イオン界面活性剤の場合と同様に狭い湿度領域で濁りが急激に現れるので、曇り点の決定は容易である。

3 結 果

3-1 クラフト点及び耐硬水性

クラフト点の測定結果を Table-1 に示す。Table-1 より明らかな様に、PO 付加型アニオン界面活性剤のクラフト点は BO 付加型のそれよりも低いことがわかる。PO 基の導入によるクラフト点の低下は PO 付加型アニオン界面活性剤の低温安定性の良さを示し、また耐硬水性の良さを示唆するものである。

クラフト点が 0℃より低く、測定不可能なものについては耐硬水性試験を行った。その結果を Table-2 に示す。いずれの界面活性剤も CaCl, 100 mM までは全く

Table-1 Krafft points of sodium alkyl- or alkylpoly(oxyalkylene) sulfates.

Surfactant	Krafft point ¹⁾ (°C)	
Sodium dodecyl sulfate		
R,,E,S	11	
R ₁₁ P ₁ S	~0	
Sodium hexadecyl sulfate	4567	
R ₁ ,E,S	35	
R _H P _s S	28	
Sodium octadecyl sulfate	561>	
R ₄ E ₁ S	49	
R _n P _s S	41	

measured with the 1.0 wt% aqueous solution of the surfactant.

b) Date taken from Ref. (5)

Table-? Applicability of R₁₈P₂E₄S in aqueous CaCl₂ solutions.

0207, 0000000					
Surfectant	CaCl, conc. (mM)	Appearance of test solutions)			
Smitscient		-5°C	5 °C	2010	40℃
R,P,E,S	1	0	0	0	000
	10	0 0 0	0	000	0
	100	0	000		
	1,000	X (cryst.)	O	X (lip.)	X (lip.)
R ₁₂ P ₄ S	1	0	0	000	00
	10	0000	0000	0	0
	100	0	0		0
	1,000	0	0	X (liq.)	X (liq.)
R,P,E,S	1	0	0	0	0
	10	0	0	0	000
	100	0000	0000	0	
	1,000	0	0	X (lip.)	X (liq.)
R,,P,E,S	1	0	0	0	0
	10	0000	0000	0000	0000
ļ	100	. 0	0	0	0
	1,000	0	0	0	0
R,P,E,S	1	0	0	0	0
]	10	0000	0000	0000	000
1	100	0	0	0	
	1,000	0	0	0	X (liq.)

 a) O; clear solution, X; turbid solution or two-phase acparation

The indication in the bracket, (cryst.) or (liq.), ahows the separated phase is crystalline or liquid surfactant, respectively.

Table-3 The observed and calculated one values of RuPaE.S.

Surfactant	cmc (mM)		
Officiant	Observed	Calculated	
R,P,E,S	2.12	2.41	
R,P,S	1.08	1.06	
R,P,E,S	0.90	1.25	
R,PES	0.77	1.29	
R, P.E.S	0.59	0.97	

濁りを生じず、均一透明な溶液である。1000 mM CaCl。溶液中の R₁,P₁E₄S は低湿 (−5℃) で結晶が分離し、高温で液体が分離している。低湿側の分離はクラフト点が原因であるが、高温側の液体分離は非イオン界面活性剤の曇り点現象と間模の現象であると考えられる。これについてはいずれ後に詳しく述べる。

3-2 cme

cmc の測定結果は Table-3 の中央欄に示す。 硫酸アルキルポリオキシエチレン塩の場合 と 同様にリーリ アルキレンオキシド付加モル教の増加とともに cmc の値は小さくなることがわかる。付加モル教の増加 に よる

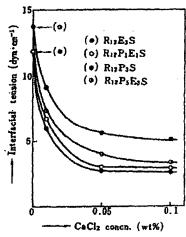


Fig.-1 Interfacial tension between corn salad oil and aqueous surfactant solution (0.1 wt%) plotted against CaCl₂ concentration.

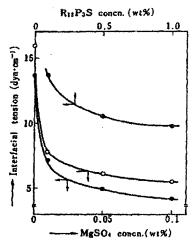


Fig.-2 Interfacial tension of liquid parallin-(○) and corn salad oil-R₁₃P₂S (0.1 wt%) solution (◆) as a function of MgSO, concentration, and of corn salad oil-R₁₃P₂S solution plotted against R₁₃P₂S concentration (④).

eme 減少の程度は PO 付加物の方が大きいが、これについては次章で定量的に解析する。

3.3 界面張力

各種界面活性剤(0.1 wt%) 水溶液とコーンサラダ油との間の界面視力に及ぼす CaCl, 濃度の影響を Fig.-1 に示す。CaCl, の添加は界面張力を著しく下げ、界面活性剤の能力を高めることがわかる。また R::ES に比べ、PO 基の導入された界面活性剤の界面張力低下能は

面活性剤との間に分子間化合物が形成されることを意味するい。一方 RiDEA との混合物では、クラフト点に極大は見られず、分子間化合物の形成はないもの

と思われる。R.P.S と R.SB との混合

物の同様の図を Pig.-4 に示す。R_i,P_iS の場合もクラフト点に極大が見られ、分

子間化合物が形成されていることがわか

3.5 無機塩存在下での最り点現象 緒首でも述べた様に、本界面活性剤は アニオン界面活性剤であるにもかかわら ず、塩の存在下において曇り点を示すと

いう非常に珍しい現象が見いだされた。

Pig.-5 に塩として NaCl, MgCl, CaCl,

AICI を使用した時の RnPs の曇り点

-塩濃度曲線を示す。また Pig.-8 には

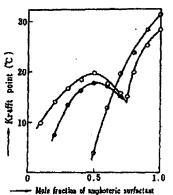


Fig.-3 The Krafft point vs. composition curves of R₁₁P₁E₂S-R₁₁NB (♠), -R₁₁SB (O) and -R₁₁DEA (♠) systems,

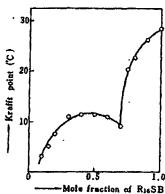


Fig.-4 The Krafft point vs. composition curve of R₁₀P₁S-R₁₀SB system.

大きく、より優れた界面括性剤であることが予想される。Fig.-2 に R₁,P₁S の濃度と界面襲力の関係 (添加塩なし),及び R₁,P₂S (D.1 wt%) に MgSO,を添加した場合の界面襲力の館を示す。 MgSO,の添加は界面活性剤濃度を増すよりもはるかに効果の大きいことがわかる。CaCl₂ や MgSO,の様な多価金具塩の添加によって界面活性剤の能力を増加させる手法は、耐硬水性の優れた界面活性剤でないととれないことは含うまでもない。この意味でも、クラフト点の低い本界面活性剤は実用上有用であると考えられる。

3-4 阿性界面活性剤との分子関化合物形成

R₁₈P₁E₁S/両性界面活性剤 (R₁₈NB₁₈R₁₈DEA) 混合物のクラフト点-組成曲線を Fig.-3 に示す。 図からわかる様に R₁₈NB₁R₁₈SB との混合物ではクラフト点に極大が現れる。この極大は、クラフト点以下の温度で折出した固体 (水和結晶) 相中で R₁₈P₁E₁S と阿性界

R. E.S の間様の図を示した。PO 付加型界面活性剤の 曇り点の方が BO 付加物よりも低い塩濃度で現れることがわかる。なお、曇り点以上の温度で白濁した溶液を 静置しておくと、やがて透明な二相の液体に分離するが、これも非イオン界面活性剤の場合と同じである。 4 考 露 本研究で取り上げた物性のうち、クラフト点、耐硬水 性、塩存在下での曇り点現象、両性界面活性剤との分子 間化合物形成はいずれもクラフト点に関連する性質であ

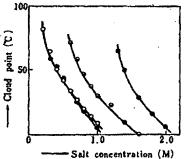
4-1 クラフト点に関連する物性

クラフト点は界面活性剤の水への溶解度が急激に増加 する遺産としてよく知られており、界面活性剤水和固体 の融点であると考えられているロン・ロ。従って界面活性

るので以下にまとめて考察する。 また cmc については

節を改めて、PO と EO の差異を定量的に考察する。

剤のクラ PO 鎖のエア PO 鎖のエア PO 鎖りと PO 鎖りエア RO 鎖りエア RO 鎖りエア RO 割り RO に PO の RO に



Pig.-5 The cloud point of aqueous R₁₈P₈S solutions in the presence of NsCl (⊕), MgCl₂ (⊕), CaCl₂ (○), and AlCl₃ (●).

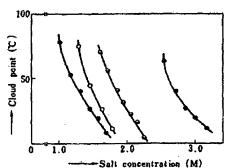


Fig.-6 The cloud point of squeous R₁₀E₂S solutions in the presence of NaCl (⊕), MgCl₁ (⊕), CaCl₂ (○), and AlCl₂ (●).

る。Table-1 の結果はこの予測の正しいことを示している。PO 付加型アニオン界面活性剤の低いクラフト点は何も Na 塩に限ったことではなく、Ca 塩でも同様であると考えられる。これが本界面活性剤の耐硬水性が優れている理由であろう。試験したすべての界面活性剤は100 mM の CaCl。 決定まで均一透明溶液である。100 mM の CaCl。 はドイツ式硬度で実に ~560° に相当し、いいに本界面活性剤の耐硬水性が優れている か が わか x

次に塩存在下における曇り点現象について述べよう。 界面活性剤の暴り点現象とは、湿度の上昇や塩濃度の増 加によって界面活性剤が液体相として分離する現象であ る。ミセルが有限の数の界面活性利分子の会合体である のに対し、無限に会合した界面活性剤が液体相として分 難すれば曇り点現象として現れる訳である。ミセルの会 合数は塩の存在によって増加するので、塩濃度が非常に 高くなり、塩析がすすむと大抵の界面活性剤は曇り点を 示すと考えられる。 しかしながら、 硫酸ドデシルーナト リウムやトリメチルオクタデシルアンモニウムマクロ ジ ドの様な結晶性の良いイオン性界面活性剤の場合。塩折 によって (水和) 結晶相が分離し、その結果はクラフト 点の急激な上昇となって現れるい。この様な界面活性剤 では曇り点を示すまで塩濃度を増加させることができな いため、曇り点現象は観察されないものと考えられる。 従って、ある界面活性剤が曇り点を示すためには、結晶 性が悪く(クラフト点が低く)、かつ塩の添加によるクラ フト点の上昇も小さいことが必要であると思われる。非 イオン界面括性剤の曇り点現象が著名であるのは、この 界面活性剤が上配の条件を満たしているからであろう。 アニオン界面活性剤でも、R.I.E.S·1/2 Ca は塩 (CaCl.) の添加によるクラフト点の上昇は小さく、更に高濃度の CaCl,存在下ではクラフト点以上の湿度で被体の界面活 性剤相が分離することが知られている"。RnPsでは R., P.S・1/2 Ca より更にクラフト点が低く (結晶性が悪 く), 耐硬水性に優れているため, もはやクラフト点ナ **ら現れず、曇り点(つまり依体としての相分離)のみが** 観察されたものと考えられる (Fig.-5)。 この様に考え ると、PO 付加型アニオン界面活性剤のクラフト点の低 さや耐硬水性の良さは水への溶解性の高さを意味するも のではなく、結晶性の悪さの現れであると解釈される。 実際、 RiaBaS の曇り点は RiaPaS の場合より高い投資 度で観察され(Fig.-B)。 水への溶解性は RinEiS の方 が良いことを示している。また通常の物質の溶解壁に相 当する crac においても、アルキルスルファートやアル キルポリオキシエチレンスルファートの方が高い値を示 ナ。この様に、PO 付加型アニオン界面活性剤の結晶性 の悪さは水への溶解度が低い (cmc が低い) にもかかわ らず、クラフト点が低いという界面活性剤として鍵に都

合の良い性質を示すことがわかる。またカルシウム塩やマグネシウム塩の様な多価金属塩を添加して界面活性剤の性能を増加させることができるのも低いクラフト点の故であることは3・2 節で述べた通りである。

二種 の 界面活性剤を混合したとき、そのクラフト点-組成曲線に三種類あることが現在までに知られている いい。 一つは、ミセル相では二種類の界面活性剤は混ざ り合うが結晶相では混ざらない場合で、一つ の 共 融 点 (eutectic point) を持つ曲線となる()-()-(")。 二つ目はミ セル相、結晶相共に混ざる(結晶相では固溶体を作る) 場合で、クラフト点は組成と共に単調に変化する"。 そ して第三番目の曲線はある組成で極大の現れるものであ り、二種の界面活性剤が結晶相中で分子間化合物を形成 する場合である"。今回のクラフト点-組成曲線(Fig.~ 3 及び Fig.-4) はこの三番目の場合に相当し、RinNB. R.SB との混合物では極大が見られる。R.DEA との 混合系では極大は現れず、共融点を有する第一の場合と みなされる。R.,DEA については他のアニオン界面活性 剤との混合系でもクラフト点に極大は現れず"、 今回の 結果と阿様である。アニオン/両性界面活性剤間に 分子 間化合物が形成されると、表面及び界面張力低下能やあ わ立ち力等が増強されいい。実用上有用な系である。今 回のPO付加型アニオン界面活性剤の場合も、両性界面 活性剤の添加は有効であろうと考えられる。

4.2 cmc

EO 付加型イオン性界面活性剤の cmc は EO 付加モル索の増加と共に低下し、EO 基が疎水基のように振る舞うことはよく知られているいいい。この現象に対し、松本と常盤は理論的考察を行い、定量的説明を与えることに成功しているい。彼らの理論によれば、EO 鎖末端に付いたイオン基は強い電場を EO 基に及ぼし、それ故に EO 基への水和が妨げられる。実際、常盤と大木はEO 付加モル数の小さな ReiEeS への水和量が小さいことを報告しているい。水和されない EO 基は疎水基として働くのは自然であると考えられ、これがアルキルボリオキシエチレンスルファートの cmc ボアルキルスルファートのそれよりも低くなる理由であると考えられる。ここでは彼らの理論を用い、EO 基と PO 基の相違点を定量的に表すことを試みよう。

彼らの理論によれば、q モルの EO 基が付加した R_*E_*S の cmc は式 (1) で要される ** 。

$$\log \operatorname{cmc}_{q} = A \cdot q - B \sum_{i=1}^{q} \frac{1}{3i} + C \tag{1}$$

ここで A, B, C は定数であり、次の機な内容を有している。

 $\begin{cases} A = 4g^*_{EO}/2.303 RT \\ B = KZe/2.303 RT \\ C = (4G_{EL} + 4G_{HC})/2.303 RT \end{cases}$

第30 4 第9号(1981)

ここで使用した記号は次の意味を有する。

49°xo: 末端イオン基の影響がない場合、本来 EO 基 1 mol が寄与するミセル化に伴うギブスエネ ルギー変化

4G_{RL}; ミセル化に伴うギブスエネルギー変化の静電 的寄与

4Gnc: ミセル化に伴うギブスエネルギー変化の放化 水素値による寄与(陳水性相互作用の項)

Z : 末端イオン基の価数

e : 電気素量

D ; 水の誘電率

る : EO 基1個の有効結合長

R : 気体定数

T: 絶対温度

K : 電場が EO 基のギブスエネルギーを上昇させる時の比例定数

さて式 (1) から明らかな様に、定数 C は q=0, つまり EO 鎖を有さない界面活性剤(アルキルスルファート)の eme の対数に相当している。このことは定数 C の内容が aG_{RL} と aG_{HC} の項から成っていることからも明らかである。従って式 (1) は式 (2) となる。

$$\log \frac{\operatorname{cmc}_q}{\operatorname{emc}_s} = A \cdot q - B \sum_{i=1}^{q} \frac{1}{3i}$$
 (2)

ここで cmc。は q=0 (アルキルスルファート)の cmc を意味する。式 (2) の右辺第一項は充分に水和した時の EO 鎮のギブスエネルギーへの寄与であり、第二項はその水和が電場によって妨げられるためにギブスエネルギーが上昇することを表す項である。従って EO 付加型及び PO 付加型アニオン界面活性剤に対し、定数 A と B を求めれば、EO 基と PO 基の差異を定量的に比較できるであろう。定数 A と B は少なくとも 2 つの q の値に対する cmc 値が求まっておれば、連立方視式を解くことによって計算することができる。この計算を行った結果を Table-4 に示す。確設ドデシルポリオキンプチレンコナトリウム (R₁B_mS) のデータも文献 に見られたので、その計算値も一緒に示した。定数

Table-4 Calculated constants A and B in Eq. (2)

Type of Surfactant	A	В
R _n E ₄ S	0.0268	0.952
R ₁₁ P _p S	-0.0004	1.45
R ₁₁ B _m S	-0.0458	1.84

The cmc data used for calculation are as follows:

; 0.8 mM¹⁷

Sodium dodecyl sulfate; 8.2 mM¹¹)
R₁₁E₁S; 4.2 mM²¹)
R₁₂E₂S; 3.1 mM²¹
R₁₃P₁S; 2.69 mM²¹⁻¹³
R₁₃P₂S; 1.54 mM²¹
R₁₅B₁S; 1.6 mM²¹

R,BS

A は EO→PO→BO と変化するに従って正から負に転 じ、次第に小さな値となる。 EO 基に対して A の値が 正であるのは、宋端イオン基の影響がない本来の EO 基 は cmc を上昇させる(銀水基として働く)ことを意味 している。一方 BO 基の A は負の値を有し、イオン基 の影響がなくても疎水基として働くことがわかる。定数 B の値はいずれも正で EO→PO→BO の順に大きくな る。これは宋端をイオン化することによる cmc 低下の 程度がこの順序で大きくなることを意味し、それはまた 電場の影響によるアルキレンオキシド基からの脱水和が この順序で大きいことを示唆するものと考えられる。

さて式 (2) を使って、本研究で測定した cmc 値を計算してみよう。 PO 基と EO 基の混ざった $R_{11}P_{\mu}E_{q}S$ の cmc (cmc $_{1:q}$) に対して、式 (2) は次の機に書き直证 せつであろう。

$$\log \frac{\operatorname{cmc}_{\rho,q}}{\operatorname{cmc}_{i}} = A_{PO} \cdot p + A_{EO} \cdot q - B_{PO} \sum_{i=q+1}^{p+q} \frac{1}{3i}$$

$$-B_{\mathsf{BO}}\sum_{i=1}^{q}\frac{1}{3i} \tag{3}$$

ここで Apo, Bpo はおのおの PO 基に対する定数 A, B であり、Azo, Bzo は EO 基に対する 値 で ある。 Table-4 に挙げた定数を使い、式 (3) から 計算 した cmc の値を Table-3に示す。アルキレンオキシド付加 モル数の小さな界面活性剤については計算値と実測値の 一致は比較的良好であるが、アルキレンオキシド類長の 長いものについては良くない。その最も大きな理由とし て式 (1) の定数 C がアルキレンオキシド付加モル数の 大きなところで小さくなること。 つまり 破酸ドデシルー ナトリウムの emc の対数と一致しなくなることが考え られる。実際、常盤は RiaEoS ミセルの (ーポテンシャ ルが 0≤q≤5 の範囲でほぼ一定であるが、それより大 きな φ に対して小さくなることを報告して い るい。本 研究に用いた界面活性剤についても同様の現象が起こる とすれば、cmc の複定値が計算値よりも小さくなること は理解できる。次に考えられる理由としてはアルキレン オキシド付加モル数に分布のある点である。理論は単一 鎖長の界面活性剤に対して導かれており、鍼長分布を有 する界面活性剤に厳密に適用することは困難であろう。 この様な点を考慮に入れれば、Table-3 の結果は比較 的よく一致していると考えてよいであろう。

最後に、本稿文の発表を許可された常盤文克専務並びに 新野 歴史初木研究所長に感謝致します。また界面活性利較料を 合成 して頂いた当社、和歌山研究所有機化学第2研究室の方々にお 礼申し上げます。

(昭和 56 年3月 27 日受理)

注 1) 本研究で使用した界面活性制はアニオン基の 卿から EO→PO の類に付加されたものであるが、この順序が 速になれば式 (3) 右辺の第3項と第4項に修正が 必要 である。

. 6

油化

572

文 彰

- K. Taujii, N. Saito, T. Takeuchi, J. Phys. Chem., 84, 2287 (1980)
- M. Hatô, K. Shinoda, J. Phys. Chem., 17, 878 (1973)
 K. Shinoda, T. Hirai, J. Phys. Chem., 81, 1842
- (1977)4) J.K. Weil, A.J. Stirton, E.A. Barr, J. Am. Oil Chem. Soc., 41, 167 (1966)
- J.K. Weil, A.J. Stirton, M.V. Nuñez-Ponzoa, J. Am. Oil Chem. Soc., 43, 603 (1966)
- 6) 松田正錦,何州雅行,矢斯 弥,木村和三郎。 柚化学, 18, 132 (1969)
- N. Schönfeldt, "Surface Active Ethylene Oxide Adducts", Pergamon Press, London, p. 45 (1969)
- M. Murata, M. Taumedori, A. Susuki, K. Tsujii, J. Mino, X Meeting of the Spanish Committee on Surface Active Agents, Barcelona (1981)
- H.M. Princen, I.Y.Z. Zia, S.G. Mason, J. Colloid Interface Sci., 22, 99 (1987)

- E. Götte, Proc. 3rd Intern. Cong. Surface Active Agents, Section A, p. 45 (1960)
- 12) F. Tokiwa, J. Phys. Chem., 12, 1214 (1968)
- 13) K. Shinoda, "Colloidal Surfactants" (ed. by K. Shinoda, T. Nakugawa, B. Tamamushi, T. Isemura), Academic Press, New York (1963), p. 7
- 14) K. Shinoda, P. Becher, "Principles of Solution and Solubility", Marcel Dekker, Inc., New York, (1978), p. 160
- M. Rösch, "Nonionic Surfactants" (ed. by M.J. Schick), Marcel Dekker, Inc., New York (1966), p. 784
- 16) K. Tsuñi, J. Mino, J. Phys. Chem., 82, 1610 (1978)
- Y. Moroi, T. Oyama, R. Matsuura, J. Colloid Interface Sci., 89, 103 (1977)
- K. Tajima, A. Nakamura, T. Tsutsui, Bull. Chem. Soc., Jpn., 52, 2060 (1979)
- 19) 松本忠雄、常塾文克。第 27 回コロイド及び界面化学討論 会課演予稿集、p. 41 (1974)、秋田
- 20) F. Tokiwa, K. Ohki, J. Phys. Chem., 11, 1343 (1967)
- P.H. Elworthy, K.J. Mysels, J. Colloid Sci., 21, 331 (1966)
- 22) F. Takiwa, J. Phys. Chem., 12, 4331 (1968)